

## ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ ПРИ ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОМ УВЛЕЧЕНИИ

Бочков А. В., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л.

Найдены и проанализированы выражения для кинетических коэффициентов, определяющих термоэлектрические явления, при различной интенсивности электрон-фононного увлечения. Последняя регулируется концентрацией примесных центров, изменяющих, вообще говоря, концентрацию носителей тока.

В работе [1] исследовалось влияние электрон-фононного увлечения на процессы теплопроводности и, в частности, сформулированы критерии, при выполнении которых в явлениях теплопроводности электрон-фононное увлечение существенно. Оказалось, что его необходимо учитывать уже при концентрации дефектов  $N \leq 10^{21} \text{ см}^{-3}$ . Поскольку, как известно (см., например, [2, 3]), электрон-фононное увлечение наиболее ярко проявляется себя в термоэлектрических явлениях, представляет интерес провести аналогичное [1] исследование кинетических коэффициентов в выражении для электрического тока

$$j = \sigma (E' - \alpha_e \nabla T_e - \alpha_p \nabla T_p). \quad (1)$$

Здесь  $\sigma$  — электропроводность,  $\alpha_e$ ,  $\alpha_p$  — электронный и фононный коэффициенты термоэдс,  $E' = E - (T_e/e) \nabla (\mu/T_e)$ ,  $E$  — электрическое поле,  $\mu$  — химический потенциал,  $T_e$ ,  $T_p$  — электронная и фононная температуры.

Отметим сразу, что в [1] зависимость коэффициентов теплопроводности от параметров увлечения  $\delta \sim \nu_{pd}/\nu_{pe}$  и  $\gamma \sim \nu_{el}/\nu_{ep}$  ( $\nu_{pd}$ ,  $\nu_{el}$  — частоты фонон- и электрон-примесных, а  $\nu_{pe}$  и  $\nu_{ep}$  — частоты фонон-электронных и электрон-фононных соударений) изучалась при постоянной концентрации носителей. Однако ясно, что изменение  $\delta$  и  $\gamma$  за счет изменения концентрации дефектов  $N$  может повлиять и на концентрацию носителей  $n$ . Последнее необходимо иметь в виду при изучении влияния электрон-фононного увлечения на кинетические коэффициенты.

Выражения для  $\sigma$ ,  $\alpha_e$  и  $\alpha_p$  удобно представить в виде

$$\sigma = \sigma^0 + \sigma^d, \quad \alpha_e = \alpha_e^0 + \alpha_e^d, \quad \alpha_p = \alpha_p^d,$$

где индекс 0 отвечает отсутствию увлечения, а  $d$  — слагаемому, обусловленному увлечением.

Рассматривая для определенности ситуацию сильного фонон-фононного взаимодействия [4], когда  $\nu_{pp} \gg \nu_{pe}$  ( $\nu_{pp}$  — частота фонон-фононных столкновений), из решения кинетических уравнений для электронов и фононов, используя методы работы [1, 4], получаем зависимости  $\sigma$ ,  $\alpha_e$  и  $\alpha_p$  от  $\delta$  и  $\gamma$ . Для  $n$ -GaAs с  $n = 10^{16} \text{ см}^{-3}$  и  $T \sim 60 \text{ К}$  они приведены на рис. 1, 2, причем зависимость от  $\delta$  относится к  $\gamma = 0$ , а от  $\gamma$  — к  $\delta = 0$ . Предположение о постоянстве концентрации носителей соответствует изменению  $N$  за счет либо нейтральных примесей, либо компенсированных.

Аналогично [1] естественно считать, что увлечение отсутствует, когда

$$\sigma^0 \gg \sigma^d, \quad \alpha_e^0 \gg \alpha_e^d, \quad \alpha_p^d. \quad (2)$$

Из рис. 1 видно, что увлече<sup>1</sup>ние относительно  $\sigma$  существенно при значениях  $\gamma$  и  $\delta \leqslant 0.1$  (при  $\gamma, \delta \rightarrow 0$ ,  $\sigma^d \rightarrow \infty$  (ср. с [5])), что, согласно [1], соответствует концентрации дефектов  $N \leqslant 10^{16} \text{ см}^{-3}$ .

Из рис. 2 следует, что при  $\delta=0$  и любых  $\gamma, \alpha_p \gg \alpha_e^0$ , т. е. подавить увлече<sup>1</sup>ние электрон-примесными столкновениями нельзя. Формально, как видно из рис. 2, увлече<sup>1</sup>ние подавляется фонон-примесными столкновениями при  $\delta \geqslant 10^5$ , что, однако, отвечает абсолютно нереальной концентрации примесей  $N \geqslant 10^{22} \text{ см}^{-3}$  (см. [1, 6]). Таким образом, при расчете термоэлектрического поля (или тока) учет увлечения всегда обязателен.

Учтем теперь влияние изменения концентрации электронов  $n$  на кинетические коэффициенты. Для удобства положим  $N=N'+n$ , где  $N'$  — концентрация нейтральных и компенсированных примесей,  $n=N_d-N_a$ ,  $N_d$  — концентрация доноров, а  $N_a$  — акцепторов.

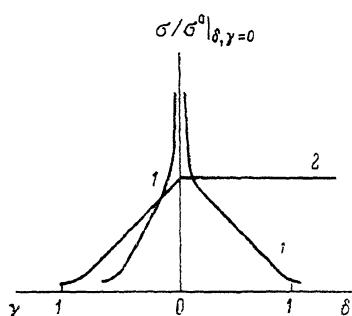


Рис. 1.

1 —  $\sigma^d$ , 2 —  $\sigma^e$ .

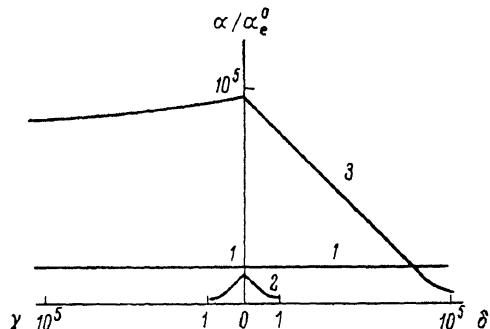


Рис. 2.

1 —  $\alpha_e^0$ , 2 —  $\alpha_e^d$ , 3 —  $\alpha_p$ .

Методом работы [1] легко получить<sup>1</sup>

$$\frac{\alpha_p}{\alpha_e^0} = \frac{5/2 + k}{k} \frac{x_{ep}}{x_e^0}. \quad (3)$$

Здесь  $x_e^0$  — электронная теплопроводность в отсутствие увлечения,  $x_{ep}$  — коэффициент, определяющий вклад градиента фононной температуры  $T_p$  в электронный поток тепла [1],  $k$  — показатель в степенной зависимости  $v_{ep}$  от энергии электронов  $\mathcal{E}$  [4]. Поэтому ограничимся изучением влияния увлечения с учетом изменения концентрации  $n$  на  $x_e$  и  $x_{ep}$ . Используя метод, изложенный в [1], нетрудно получить выражения для  $x_e$  и  $x_{ep}$ :

$$x_{ep} = \frac{T_e}{L_{10}} \frac{-k J_{10}}{\frac{|A|}{J_{10} L_{10}} + 1}, \quad (4)$$

$$x_e = (5/2 + k) T_e J_{10}, \quad (5)$$

где  $L_{10}=45/2 (\hbar s/T_p)^3 I_{10}$ ,  $s$  — скорость звука, а величины  $J_{10}$ ,  $I_{10}$  и  $A$  определены в [4]. Подставляя выражения  $J_{10}$ ,  $I_{10}$ ,  $L_{10}$ ,  $A$  в (4) и (5), для отношения  $x_{ep}/x_e$  находим

$$\frac{x_{ep}}{x_e} = \frac{-k}{5/2 + k} \left( \frac{T_p}{\hbar s} \right)^3 \frac{1}{c\delta + \frac{c\gamma + 1}{\gamma + 1}} \frac{1}{n}, \quad c = \frac{9\pi}{32}. \quad (6)$$

Учитывая то, что  $\delta \sim v_{pd}/v_{pe} \sim N/n$  [6], а  $\gamma \sim v_{ed}/v_{ep} \sim N\Lambda$  [7],<sup>2</sup>

$$\Lambda = \ln(1 + \xi^2) - \frac{\xi^2}{1 + \xi^2}, \quad \xi = \frac{2T_e}{\hbar e} \left( \frac{m_e}{2\pi n} \right)^{1/2},$$

<sup>1</sup> Результаты работы [1] отвечают  $n=\text{const}$ , а  $\gamma$  и  $\delta$  изменяются за счет  $N'$ .

<sup>2</sup> При оценках мы считаем все примеси заряженными.

где  $e$  — заряд,  $m$  — эффективная масса электронов,  $\epsilon$  — диэлектрическая проницаемость среды, окончательно получаем зависимости  $x_{ep}$ ,  $x_e$  и  $x_{ep}/x_e$  от  $n$ . Напомним [1], что при  $\gamma$  и  $\delta \ll 1$  увлечение максимально, а  $x_e$ ,  $x_{ep}$ ,  $x_{ep}/x_e$  от  $\gamma$ ,  $\delta$  перестают зависеть [см., например, (6)]. Используя [7], для параметра  $\gamma$  находим, что если  $N' \leq 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , то  $\gamma > 1$  при  $N = N' + n \sim 10^{15} - 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , если же  $N' > 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , то условие  $\gamma > 1$  сводится к  $n < N'$ . Таким образом, эти два условия характеризуют области концентрации  $n$ , где существенно влияние электрон-примесного взаимодействия на  $x_{ep}$  и  $x_e$ . Что же касается параметра  $\delta$ , то при  $n \leq N'$   $\delta \sim N'/n \geq 1$ . Если же  $n \gg N'$ , то (так как  $N/n \sim 1$ )  $\delta \sim T T_c^{-k}$  и при  $T_c \sim T_p \sim 60 \text{ К}$   $\delta \approx 1$ . Таким образом, интервал изменения  $\delta$  ограничен снизу.

На рис. 3 приведены зависимости  $x_{ep}$ ,  $x_e$ ,  $x_{ep}/x_e$  от  $n$  при  $N' \sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$  (кривые 1—3) и  $N' \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$  (кривые 4—6). Для  $x_{ep}(n)$  и  $x_e(n)$  аналогично [1] на графиках приведено отношение этих величин к  $x_e$ , вычисленной при полном увлечении и  $n = 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Из рис. 3 видно, что в отличие от  $x_e$ , которая монотонно воз-

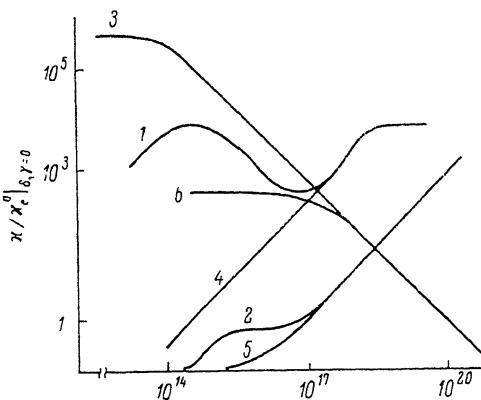


Рис. 3.

растает с ростом  $n$ , функция  $x_{ep}$  может быть немонотонной (если  $N < 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ). Тогда, считая  $N' \sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$  (кривая 1), при  $n \ll N'$   $x_{ep}$  линейно растет с  $n$ , так как  $\gamma \ll 1$ , а  $\delta \geq 1$ , причем  $v_{pe} \sim n$ , и зависимость  $v_{pd}$  от  $n$  в интервале  $n \ll N'$  можно пренебречь. В интервале  $n \sim 10^{15} - 10^{17} \text{ см}^{-3}$  ( $n > N'$ ,  $\delta$  от  $n$  не зависит)  $x_{ep}$  снижается за счет увеличения частоты электрон-примесных соударений ( $\gamma$  возрастает), так как с ростом  $n$  растет число центров рассеяния  $N_d$ . При  $n > 10^{17} \text{ см}^{-3}$  в связи с дебаевским экранированием  $v_{ed}$  убывает, как  $1/n^2$ , и  $x_{ep}$  выходит на насыщение ( $\gamma \ll 1$ ).

Зависимость  $x_{ep}$  от  $n$  при  $N' \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$  (кривая 4) — монотонно растущая функция, причем при  $n < N'$  этот рост обусловлен увеличением  $v_{pe}$ , а при  $n > N'$  — дебаевским экранированием примесей.

Электронная теплопроводность  $x_e$  в отличие от  $x_{ep}$  линейно растет с  $n$ , за исключением области, где существенно электрон-примесное взаимодействие (в этой области рост замедляется).

Из рис. 3 и выражения (6) также видно, что отношение  $x_{ep}/x_e$  зависит от  $n$  в области  $n \geq N'$  ( $x_{ep}/x_e \sim 1/n$ ) и насыщается при  $n \ll N'$ .

Следует отметить, что, поскольку  $\alpha_e$  не зависит от  $n$  [см. (3)], кривые 3 и 6 характеризуют зависимость  $\alpha_p$  от концентрации носителей. Физически обратная зависимость  $\alpha_p$  от  $n$  при  $n \geq N'$  объясняется тем, что в этой области отношение частот  $v_{pd}/v_{pe}$  не зависит от  $n$  и с ростом  $n$  величина импульса, получаемая одним электроном от фононов, уменьшается.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Из проведенного выше анализа вытекает, что восстанавливаемые обычно из экспериментов электронная теплопроводность и коэффициент термоэдс отвечают, по-видимому, не  $x_e$  и  $\alpha_e$ , а  $x_{ep}$  и  $\alpha_p$ . Таким образом, величины электрического тока и теплового потока в электронной подсистеме связаны в действительности не с перепадом температуры электронов  $T_e$ , как считалось ранее, а с перепадом температуры фононов  $T_p$ . Лишь при концентрации носителей  $n \geq 10^{21} \text{ см}^{-3}$  (т. е. близкой к металлической) явления термоэлектричества естественно связывать с градиентом электронной температуры  $T_e$ .

## Список литературы

- [1] Бочков А. В., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 3. С. 572—574.
- [2] Цидильковский И. М. Термомагнитные явления в полупроводниках. М., 1960. 396 с.
- [3] Бочков А. В., Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. // Письма ЖЭТФ. 1985. Т. 42. В. 7. С. 281—283.
- [4] Басс Ф. Г., Бочков В. С., Гуревич Ю. Г. Электроны и фононы в ограниченных полупроводниках. М., 1984. 287 с.
- [5] Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 9. С. 1780—1786.
- [6] Могилевский Б. Н., Чудновский А. Ф. Теплопроводность полупроводников. М., 1972. 526 с.
- [7] Гантмахер В. Ф., Левинсон И. Б. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. М., 1984. 351 с.

Харьковский  
государственный университет  
им. А. М. Горького

Получена 28.04.1989  
Принята к печати 19.05.1989